PAT-NO:

JP356033518A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP <u>56033518</u> A

TITLE:

METHOD AND DEVICE FOR MEASURING RATIO OF

SPECTRAL

SEPARATION

PUBN-DATE:

April 4, 1981

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TAGAMI, ICHIZO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND CO LTD N/A

APPL-NO:

JP54109346

APPL-DATE:

August 28, 1979

INT-CL (IPC): G01J005/60

US-CL-CURRENT: 356/406

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable the measurement of the ratio of spectral separation free from measurement restrictions such as the particularity of a light source, by obtaining a solution according to Planck's formula of radiation under prescribed boundary conditions on the basis of detection data on separated radiation fluxes of (m) colors from a measured object.

CONSTITUTION: Light flux from a measured light source 2 made of a film 2b, whose spectral radiation separation ratio is unknown and which covers a perfect

10/12/05, EAST Version: 2.0.1.4

black body 2a of unknown temperature, is spectrally separated into light fluxes of three colors or the like by a filter 4. After the light fluxes are detected by a photoelectric converter 5a, the fluxes undergo A/D conversion. Compensation is effected by a calculator 6 depending on the transmission factor, gain, etc. of the filter. A compensated value is stored. The indexes of dispersion ε<SB>1</SB>∼ε<SB>3</SB> corresponding to effective wavelengths λ<SB>1</SB>∼λ<SB>3</SB> and a temperature T are

computed by the calculator 6 from m-color (three colors or the like) detected values Xi based on the stored value, dispersive power (ε<SB>i</SB>) calculation formulae I, II based on Planck's formula of radiation and boundary conditions which restrict to (m-1) the degree of freedom calculated according to another formula III. The ratio of spectral radiation separation of the film 2b is thereby determined independently of measurement particularity. In this case, a condition n≥m≥3 is necessitated.

COPYRIGHT: (C)1981, JPO& Japio

(9) 日本国特許庁 (JP)

⑪特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56-33518

6)Int. Cl.³ G 01 J 5/60 識別記号

庁内整理番号 7172-2G 砂公開 昭和56年(1981)4月4日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 17 頁)

49分光率測定方法及びその装置

顧 昭54--109346

顧 昭54(1979)8月28日

沙発 明 者 田上市造

田無市向台町三丁目5番1号石

川島播磨重工業株式会社田無工場内

⑩出 願 人 石川島播磨重工業株式会社

東京都千代田区大手町2丁目2.

番1号

砂代 理 人 弁理士 絹谷信雄

明細調

1.発明の名称

20特

22出

分光率測定方法及びその装置

2. 特許請求の範囲

- 2) 前記 m 色の実効波長内の実効波長間に

$$\frac{1}{\lambda_i} - \frac{1}{\lambda_{i+1}} = C \quad (i = 1, 2, \dots m-1)$$

なる関係が成り立つように前配m 色の実効被 長を選定することを特徴とする特許請求の範 囲第1項記載の分光率測定方法。

- 3) 被測定物からの放射束をn(n≥3)色の 実効波長に分光する分光手段と、分光放射束 を電気的デイジタル量に変換する変換手段と、 電気的デイジタル量を実効波長別に記憶する 記憶手段及び
 - ① 前配記憶手段のn個の電気的デイジタル 量から任意のm(n≥m≥3)個のデイジタル費を得る一方、得られたm個のデイジタル量から放射束の温度を算出し、
 - ② 得られたデイジタル量及び算出された温度を用いて実効液長に対する分光率の近似式に含まれるm-1個の未知パラメータを解く計算手段

を含む計算装置とを備えたことを特徴とする 分光率測定装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は被測定物の測定に際し被測定物に関する特定の測定条件例えば相対分光放射率等を既知として用いることなく、被測定物からの放射束を

-2-

特開昭56-33518(2)

少なくと も 3 色以上化分光して得た値から分光放射 事等を確定し得る方法及びその装置に関する。

従来から被測定物からの放射束を測定する方法 が各種投案されている。その1つは単色パイロメ ~ タ(米国特許第3611805号)、及び標準 光原と比色する装置(特公昭43-16594号) である。これらは被測定物の分光放射率が一定で あり被測定物に着色していないことを条件として いるので、分光放射率自体が変化したり被翻定物 に着色がある場合には測定不可能になる。他の測 定手段としては、特公昭42-4556号、特公 号、米国特許第3715922号、米国特許第2 6 4 8 2 5 3 号等に開示されている2色パイロメ - タである。これは失々の色に対する検出値の比 又は差を用い、被測定物の相対分光放射率を既知 として固定しているから被測定物の組成等に変化 が生ずる場合には測定誤差が大きくなつてしまう という欠点を有する。又、多色パイロメータも特 公昭 5.0 - 2 6 5 9 0 号(米国特許第 3 5 3 7 3

- 3 -

うる分光名測定方法及びその装置を提供すること にある。

以下、旅付図面を参照しながら本発明の好選実 施例を説明する。

本発明の装置実施例の説明に先立つて、その装置を容易に理解しりる本発明の勘定法を説明する。

温度放射をしている被測定物からの放射束を分 光光学系を経て受け n 色の実効波及 l 、・・・ l n に分光する。この分光放射束の各々を電気的デイジタル 銀 (検出値) X 1・・・・ X n に変換する。 1 4 号)に開示されているが、本質的に 2 色パイロメータと同種の欠点を有している。又、 等開 昭 5 3 - 1 2 3 9 8 2 号には金属表面の放射率を設定する装置が開示されているが、この装置では 金属表面を既知の黒体光源で照射しなければならないという大きな制約がある外、 要面状況及び反射方向に各種の制限がある。

このように、現在知られているこの種別定装置 には、被測定物に関し測定条件に種々の制限を与 え或いは特別な光源を用いての測定であるため、 その装置による測定は限定された範囲でしか有効 になし得ないものとなつている。

本祭明の目的は温度放射をしているる被測定物かからの放射束を分光して得られた n 色の電気的デイシタル量から待た m 色のデイシタル量から放射な を求め、 又、 実効波長に対する分光率 解析 でいまれる m - 1 ケの未知 パラメータを解析 て、 分光率を求めるように をし、 以つて 何らの 制 で と なる何らの 測定条件を与えずに 分光率を るんしん と 変を の か 定 と なる 何らの 測定条件を 与えずに の 光源を まる の の 過 に と なる 何らの 測定条件を 与えずに かん

- 4 -

n色の電気的ディシタル最からm色の実効波長 li(i=1,2,…m)に対するデイシタル最 Xiを得て条件とし、実効波長に対する分光率に 本明細書で分光率なる用語は分光放射器、分光反射器、分光透過電を意味する〕の近似式に合きまれるm-1個の未知が決し、合変が放射束の温度を未知数とし、各変効波長はで完全、体の光光放射束との関係式を定めて発展である。実効 設計束発をの関係式を定めてお程定し、方 程式の根として温度及び分光率を算定する。実効 没見にして温度及び分光率を算定の計算には、 分光放射束との関係式を定めてお程定し、方 程式の根として温度及び分光率を算定の計算には、 例えば浸透する如き、近似的にはウィーン(Wien) の放射式、又精密にはブランク(Planck)の放射 式を用いる。

現在の電子計算機の能力をもつてすれば、前述の方程式を直接解くことが出来る。計算機の負担を軽くし、より簡単な計算処理で、より迅速な計算を行なりには後に詳述する計算方法が効果的である。

即ち分光常の近似式にm-1ケの未知パラメー

- 5 -

特開昭56- 33518(3)

器、フイルタを経て分光された分光放射束は、後に電気的デイジタル量に変換する手段例えば光電変換器、アナログーデイジタル変換器(以下、 AーD 変換器と呼ぶ。)を通るが、分光光学系の集光器の集光率、フイルタの透過率(その帯域透過エネルギーに当価なエネルギーとなる波及を実効波及という。)、並びに変換手段の光電変換器の変換率、A-D変換器のゲイン等の特性は常に知

このようにして、分光率及び温度でが測定され

るが、実効波長での分光放射束発散度の算出にウ

イーンの放射式を用いた場合について更に詳しく

説明し、続いて実効波長での分光放射束発散度の

算出にプランクの放射式を用いた場合について更

本発明においては、上述の如く、温度放射をし

ている被測定物の放射束は分光光学系例えば集光

に詳しく説明する。

をゲイン 8 と衷わすものとする。 このようなゲイン 8 は既知の値として取扱うことが出来る。 これとは逆に、 管理し得ない 光路の未知の光学特性例

り得る管理状態の下に置き、これらを総合した値

-7-

えば石炭燃焼炉を例にとると、石炭の形状、石炭を優り灰の分光放射率、周辺燃焼ガスの分光透過率、燃焼室製御窓の分光透過率、石炭燃焼炉から、上述の分光光学系まで導く光路の分光透過率を一括して被御定物の分光放射率となし。で表わす。 ゲインり及び分光放射率とは実効波及によって異

先ず、分光光学系を3色分光光学系で構成し、 以下に述べる如くして分光放射率及び温度を測定 する3色分光法について説明する。

$$M_1 = C_1 \overline{\lambda}_1^5 = x p \frac{-C_2}{\lambda_1 T} \qquad (1)$$

$$M_2 = C_1 \overline{\lambda}_2^5 = x p \frac{-C_2}{\lambda_2 T} \qquad (2)$$

これらの分光放射束発散度 M 1 , M 2 , M 2 と 上述の電気的デイジタル値 X 1 , X 2 , X 3 との 間には周知の次の如き関係がある。

$$X_1 = g_1 \epsilon_1 M_1 = g_1 \epsilon_1 C_1 \tilde{\lambda}_1^{\frac{5}{1}} \exp \frac{-C_2}{\tilde{\lambda}_1 T} \cdots$$
 (4)

$$X^2 = g_2 \epsilon_2 M_2 = g_2 \epsilon_2 C_1 \overline{\lambda}_2^5 \exp \frac{-C_2}{\lambda_2 T}$$
 (5)

$$X = g \approx \epsilon * M * = g * \epsilon * C : \lambda = \exp \frac{-C * 2}{\lambda * T} \cdots (6)$$

X1, X2, XaとM1, M2, Maとの関係の下において、実効波長 l1, l2, laに対する分光放射率に1, e2, eaは本来夫々任意な値をとり得るが、束縛条件を設けて次式即ち実効波長の一次整式が成り立つているものと見做す。

 $\epsilon_1(\lambda_2-\lambda_8)+\epsilon_2(\lambda_8-\lambda_1)+\epsilon_8(\lambda_1-\lambda_2)=0$ …… (7) 式(7)をグラフに扱わしたものが第1図である。第

-9-

1 図において横軸は実効波及しを、縦軸は分光放 射半¢を表わす。座標(↓:,¢:)(P.i)。 座標(λ²,ε²)(P²),座様(λ'a,εa) (P *)は直線し上にある。

式(4)、(5)及び(6)を用いて式(7)を電子計算器で直 接解くことにより、分光放射率 ε 1 。 ε 2 , ε 8 及びTを求めることが出来る。

式(7)を解くのをより簡単にするために実効波長 11 、12、18間に次式が成り立つ、製造精度 を無視した分光光学系を選定する。

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \alpha$$
 (8)

但し、式傷において、 11く11く1 まとする。 式(4),(5),(6),(8)を用いて式(7)を解くと、各分 光放射率及び温度Tについて下記のような二種類 の測定値が得られる。

$$T = \frac{1}{\ell \ln \left(\frac{X \cdot s \cdot g_1 \cdot \lambda_s^4 \cdot k}{X \cdot s \cdot g_2 \cdot \lambda_1^4 \cdot k} \right) \frac{1}{2 \cdot C \cdot 2 \alpha}}$$
 (9)

-41-

尚、式(13),(14),(15)及び(16)の根号内は次の ように変形することから負にはならない。

$$1 - \frac{X_1 X_2 g_2^2 \lambda_1^4 \lambda_2^4}{X_2^2 g_1 g_3 \lambda_2^2} = 1 - \frac{4}{\left(\sqrt{\frac{\varepsilon_1 \lambda_3}{\varepsilon_2 \lambda_1} + \sqrt{\frac{\varepsilon_3 \lambda_1}{\varepsilon_1 \lambda_2}}}\right)^2} \ge 0$$

上述した分光放射率 ε 及び温度 T についての 2 種類の測定値をグラフで示したのが第2図である。 第2図において、横軸には実効波及えを、又縦軸 には分光放射率にをとつてある。第1種類の測定 値は原点(0,0)と座標(12, 62)とを結ぶ 直線 L: と座標(λ a , 0) と座標(λ 2 , 4 2) とを結ぶ直線しょとで囲まれる外線領域A1内に **ある。従つて、第1図における直線しは第2図に** おいては斜線領域 A 1 内に描かれる。又、第2種 類の測定値は直線に1と、座標(入1,0)と座 傾(12 。 62) とを結ぶ直線し3 とて囲まれる 科線領域 A 2 内にある。従つて、第1 図における 直線レは第2図においては斜線領域A2内に描か ns.

-13-

特開昭56- 33518(4)

$$\epsilon_1 = \frac{\chi_2 \lambda_2^4 \lambda_1}{C_1 g_2} \left(\frac{\chi_2 g_1 \lambda_2^4}{\chi_1 g_2 \lambda_1^4} \right) \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} k^{\frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}} \cdots (10)$$

$$\varepsilon_3 = \frac{X + \lambda_2^4 \lambda_3}{C + g_2} \left(\frac{X + g_3 \lambda_2^4}{X + g_2 \lambda_3^4} \right) \frac{\lambda_3}{\lambda_2 - \lambda_3} \frac{\lambda_2}{k} \dots \quad (12)$$

但し、式(9), (10),(11) 及び (12)における k 及 び k は第 1 種類の測定値については式 (13), (14) を、 又第 2 種類の測定値については式 (15),(16)

$$\tilde{k} = 1 - \sqrt{1 - \frac{X_1 X_3 g_2^2 \lambda_1^4 \lambda_3^4}{X_2^2 g_1 g_3 \lambda_2^8}}. \qquad (14)$$

$$\frac{\chi_{2}g_{1}g_{2}\chi_{2}^{2}}{k} = 1 - \sqrt{1 - \frac{\chi_{1}\chi_{2}g_{2}^{2}\chi_{1}^{4}\chi_{2}^{4}}{\chi_{2}^{2}g_{1}g_{3}\chi_{2}^{8}}} - \dots (14)$$

$$k = 1 - \sqrt{1 - \frac{\chi_{1}\chi_{3}g_{2}^{2}\chi_{1}^{4}\chi_{2}^{4}}{\chi_{2}^{2}g_{1}g_{3}\chi_{2}^{8}}} - \dots (15)$$

$$\bar{k} = 1 + \sqrt{1 - \frac{\chi_{1}\chi_{3}g_{2}^{2}\chi_{1}^{4}\chi_{2}^{4}}{\chi_{2}^{2}g_{1}g_{3}\chi_{2}^{8}}} - \dots (16)$$

上述の温度でを表わす式(9)並びに分光放射者を 表わす式(10),(11)及び(12)は他の形で表わし得 る。例えば、式(9)は

と 摂わし 得、 式 (10)。(12) は 夫々

と表わし得る。

上述した3色分光法は実効波長に対する分光放 射率の関係が一次整式で表わしりる程度の変化を、 実効波長に対し分光放射率が呈している場合には、 その精度を確保し得るが、実効波長に対し分光放

特開昭56- 33518 (5)

保が成り立つものとして各実効波及に対する分光放射率。及び温度でを求める方法であること、上述の通りである。これを第3図を用いて例示すれば、 ↓ 1 、 ↓ 2 及び ↓ 8 に対する分光放射率 ε 1 、 2 を を 銀分 ℓ 1 2 8 で、 実効波及 ↓ 1 、 ↓ 3 及び ↓ k に 対する分光放射率 ε 1 、 ε 5 を 銀分 ℓ 2 4 5 で、 実効波及 ↓ 1 、 ↓ 3 及び ↓ k に 対する分光放射率 ε 1 、 ε 5 及び ε k を 紹分 ℓ 1 jk で、 実効波及 ↓ n − 2 , ℓ n − 1 及び ℓ n を 級分 ℓ 1 n を 分光放射率 ε n − 2 , ℓ n − 1 及び ε n を 級分 ℓ ℓ n − 2 n − 1 n) で 近似し うる 関係が 第3図 に 示されている。

こうでは、、人」、人は似めらずしも隣接する必要はなく、その間に他の実効波長例えばえま、
ん j・1 が 介在することは任意である。又、実物波長 l x に対する分光放射率 e x に対する分光放射率 e x が融分 l x 上にある様にすること、実効波長 l j+1 に対する分光放射率 e j+1 を 3 色分光法の計算に用いないこと、実効波長 l a に対する分光放射率 e a を線分 l 12 a 及び線分 l 2 4 6



-16-

射半が複雑に変化する場合には、3色分光法を採用し得なくなる。しかしながら、狭範囲の実効液及又は、予め分光放射器の変化の特性が制つており、分布曲線の低値等の特定放展を組み合わせる場合については、3色分光法即ち式(7)による直線近似をなすことが出来る。

このような実効波及の狭範囲又は特定実効波及 作に上述の3色分光法を適用してn色の実効波及 に分光放射率。、並びに温度Tを測定する方法を、 本明細帯において、3色分光法を応用したn色分 光法と呼ぶ。

第3図は3色分光法を応用したn 色分光法により、各失効波長に対する分光放射率。、並びに過度Tを測定する場合を図解する図である。第3図にかいても、機軸に実効波長 4 をとり、縦軸にの分光放射率。をとつている。そして、実効波長はにの色であることから、n 個の実効波長が機軸上に乗効な長範囲の内の鉄範囲内の任意の3つの実効波長毎に式(7)の関

-15-

に共用し、重複使用すること等任意である。 あるいは、 放長 A x に対応する分光々学系がなく、 従って、 それに対応する電気的デイジタル 量 X x がなく、 災効波長 A i と A j の 夫々に対応する 電気 的デイジタル 量 X i , X j と から内挿 して 版 想 上の 実 効 波 尺 A x と 仮 想 上の 電 気 的 ディジタル 量 X x を 導出し、 仮 想 上の 分光 放 射 率 c x を 設 け る こと は 任 意 で ある。

これらの3つの実効波及スi, 人i, 人kのサプタループについての電気的デイジタル量Xii, Xi, Xkを得て、 li, 人l, 人kに対する分光放射率 ci, cj, ck 及び温度Tに関する2種類の測定値を得る。

とのように測定される各実効波曼に対する分光 放射率 c. 及び温度 T は. 本来 1 価の値であるが、 測定上において多価 (サブグループの数の 2 倍の 価)の値が得られる。これらの複数の値即ち含サプグループの2種類の内からいずれかの種類の削 定値を、分光放射率を及び温度下として、選ぶ方 法は分光放射率及び温度が一義的に矛盾をく定ま るように各サプグループの測定値を比較検討しつ つ選定する。

その I つの方法として、 n 個のサブグループ組の の 温度を平均して平均温度 T 0 を求める。この平 均温度を用いて次式から否実効波長に対する分光 放射率 e i を求める。

$$\varepsilon_i = \frac{X_i \lambda_i^5}{9_i C_i} \quad exp \quad \frac{C_z}{\lambda_i T_0}. \tag{17}$$

又. 突効波長を

$$\frac{1}{\lambda_i} - \frac{1}{\lambda_{i+1}} = \alpha \qquad (8')$$

【但し、(8') 式 において、i=1,2,3……n-1である。)なる関係に選定し、相隣接する3つの実効波長で各サブグルーブを構成すると平均温度でのは次式で求まる。

-18-

-19-

$$\frac{1}{T \cdot 0} = \left(\frac{1}{T \cdot 1 \cdot 2 \cdot 8} + \frac{1}{T \cdot 2 \cdot 8 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{T \cdot 0 - 2 \cdot n - 1} \cdot n\right) \cdot \frac{1}{n - 2}$$

$$= 2n \left(\frac{X \cdot n - 1 \cdot X \cdot n \cdot 9 \cdot 1 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 4 \cdot n \cdot k_{123} \cdot k_{234}}{X \cdot 1 \cdot X \cdot 2 \cdot 9 \cdot n - 1 \cdot 9 \cdot n \cdot 4 \cdot 1 \cdot 4 \cdot k_{123} \cdot k_{234}}\right)$$

$$\frac{\cdots k_{n-2} + 1}{\cdots \vec{k}_{n-2} + 1} = \sqrt{\frac{1}{2 \cdot 2 \cdot \alpha(n-2)}}$$

... (18)

上述して来た3色分光法及び3色分光法を用いた n 色分光法は被測定物の温度T及び分光放射率 c を、近似的に僅めて簡単な陽関数で求め得るものであり、その求められた値は正確を測定値を要求されない場合にはその値をそのまり用い得るに留まる近似値である。従つて、正確な測定値を要求される場合には、以下で述べる測定法を用いな

-19-

すると、ブランクの放射式で表わされる. 実効放 艮 I に対する分光放射率発散度 M I は

$$M \ i = C \ i \ \lambda^{-5} \ (exp \frac{C z}{\lambda \ i \ T} - 1)^{-1} \ \cdots (19)$$

で表わされる。但し、CI及びC2はウイーンの放射式の夫々と同じ値をとる。

この分光放射束発散度 M i と検出値 X i との間には周知の次の如き関係がある。

$$X_i = g_i e_i M_i$$

= $g_i e_i C_i \bar{\lambda}_i^b (exp \frac{C_2}{\lambda_{iT}} - 1)^{-1}$ (20)

式(20)を変形すると、分光放射率 e j と、 温度 T、 実効波長 l i 、 ゲイン g i 及び検出値 X i と の間の次の関係式が得られる:

$$\epsilon_i = \frac{X_i}{g_i M_i} = \frac{X_i \lambda_i^5}{g_i C_i} (y^{\frac{1}{\lambda_i}} - 1)$$
(21)

$$y = exp \frac{Cz}{T} \qquad (22)$$

特開昭56- 33518(6)

ければならない。この側定法では後述するところから明らかになるように、正確な測定値を求める際に近似値を必要とするが、その近似値を、上のした。色分光法を応用した。色分光法により実効波長に対し式(8) の 関係を選定し又は選定せずして求め、正確な測定値を得るのに用いる。あるいは後述する式(40-1)、式(40-2)で得られる値を正確な測定値を得るのに用いる。

この 測定法は分光光学系を m 色分光光学系で構成し、 温度放射の算定にブランクの放射式を用い以下に述べるようにして分光放射率及び温度の正確な測定値を得る方法であり、以下精密 m 色分光法と称する。

■色に分光する®色分光光学系のフィルタの、
■色内の任意の色に対する実効波長を ¼ i とし、
3 色分光法等と同様実効波長 ¼ i に対する 測定系のゲイン及び電気的デイジタル 値、並びに 被 測定物の分光放射率を夫々 9 i 及び X i 並びに ε i とし、温度放射をしている被 測定物の 温度を T と

-Z0 -

実効放長 A i に対する分光放射率 e i は、全く自由な値をとり得るが、次の様な相互の従属関係でm-1自由度となる様な束縛条件を創設する。

$$A_i = (-1)^{i-1} \prod (\lambda_k - \lambda_j)$$
 (24)

但し、式(24)において、 k 及びj は k ≒ i , j ≒

-21-

特開昭56- 33518(7)

i , k > j , 2 ≤ k ≤ m , 1 ≤ j ≤ m - 1 を 満足 する自然数である。式 (24)の ∏ (l k - l j) は k 及びjのすべての組み合わせについて因子 (l k - l j) を掛け合わせる乗積を扱わす。

式 (21) 及び (23') から久の無理方程式が導かれる。

式 (25) の 左 辺 を

とおくと、この H (y) の y についての徴係数は

$$\frac{\partial H(y)}{\partial y} = \sum_{i=1}^{m} Di y^{\frac{1}{\lambda_i} - 1}$$
 (28)

$$Di = \frac{Xi\lambda_i^4}{2iC_1}Ai \qquad \dots (29)$$

-23-

において疑似先頭の傾向を強く裂わしている測定値を乗却して温度及び分光放射率が一義的に矛盾なく定せるように正しい測定値を選択する。 この 測定値以外の副定値は疑似剛定値である。

疑似測定値は被測定物に関しての測定値を同じくしてしまうような疑似光源が存在しうることと一致する。即ち、或る色温度にある完全黒体を、他の色温度にある完全黒体からの放射束に等しい放射束を出しうる適切なフィルタで覆つて上記他の色温度にある疑似光源を作ることが可能である。

上述したところでは、各実効放長間に特定の関係が選定されていないが、 m 色の実効放長範囲内において、実効放長に対し

$$\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_{1+1}} = \alpha \qquad \dots (8^*)$$

【但し、i=1,2,3……m-1 である。 ↓m は零から無限大までの正の値とする。】なる関係 でm色分光光学系を選定すると、式(25) を 次式 の如く変形することが出来る。 となる。この敬係数を用いて式 (25)を Newton Raphaon 法 で解く。そのyを求める反復式は

$$y = y \cdot - \frac{H(y)}{\frac{\partial H(y)}{\partial y}} \qquad \dots$$
 (30)

て表わされる。但し、式 (30) において、y=y。 における H(y) の値を $H(y \cdot \cdot)$ で、又 $\frac{\partial H(y)}{\partial y}$ の値を $\frac{\partial H(y)}{\partial y}$ y=y。 で表わしてある。

このようにして、yの値を求める初期値として上述した如く、3色分光法又は3色分光法を応用したn色分光法から得られる測定値あるいは後述する式(40-1) 式(40-2) で得られる値を式(22) へ代入して用いる。

求められたyを用いて式(21)及び(22)から分 光放射率及び温度の砌定値を求める。

-24-

$$y \stackrel{\stackrel{1}{\lambda_{m}} \quad m}{\underset{i=1}{\Sigma} \quad F_{i} \quad y \quad (m-i) \quad \alpha} - \stackrel{m}{\underset{i=1}{\Sigma} \quad F_{i}} = 0 \quad \cdots \cdots \quad (25')$$

$$F_i = (-1)^{i-1} \frac{C}{m-1} \frac{X_i g_i}{X_i g_i} \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_i} \right)^{7-m} \cdots (31)$$

但し、式 (31) において、 $_{m-1}^{C}$ = $\frac{(m-1)/}{(i-1)/(m-1)/}$ の組合わせを表わす。

式(25') を、式(25) と同様にして、Newton - Raphson法 で解いてyを求め、このyの値から、 突効波長に式(8*) の 関係がない場合と同様にして、正しい分光放射率及び温度を得る。

次に、上述した3色分光法を応用した n 色分光 法において、3色分光法の代りに精密 m 色分光法 を用いる測定法、即ち精密 m 色分光法を応用した n 色分光法を以下に説明する。

この精密m色分光法を応用したn色分光法はn (n≧m≥3)色の内の、適宜に選ばれるm色の サプグループ毎の実効波長について精密m色分光 法で温度及び分光放射率を勘定する方法である。 この方法は3色分光法を応用したn色分光法の場

-26-

合には人つてしまうウイーンの放射式の餌差並び に直線近似することから入つて来る測定誤差を除

くことが出来る。

被測定物の温度を測定するのに必ずしもすべての東外放及について測定値を得る必要はない。例えば、被測定物が水蒸気,炭酸ガス,有機ガス等で覆われ、これ等の中間赤外線の特異な吸収特性を利用して超成を測定しようとする場合には、フィルタの実効液長を、これら特異な光吸取帯に合わせていき、他方温度測定にはこれらの検出値を用いない方が測定しやすい場合がある。

上述した2つの砌定法即ち精密m色分光法及び

-27-

艮を式(8°) の関係に適定し、実効放長に対する分光放射率。をm-2次整式で近似して測定値を求める万程式を表わしている。式(32)において、m=3とすると、上述した式(9)、(10)、(11)及び(12)を導くことが出来る。

式 (32) において左辺を C (Y) とおき、 m = 3 として 3 色分光法による 測定 値を求めるための方程式の 根と、式 (25') に おいて m = 3 として 特密 3 色分光法による 測定値を求めるための 方程式の 根との 関係を 第 4 図に示す (式 (25') で y α = Y とする)。 第 4 図において、 機軸は Y を、又 経軸は G (Y) 又は式 (25') の 左辺の値を 表わす。

第 4 図の曲線 L 。 は 3 色分光法の場合の曲線を表わす。 曲線 L 。 と 横軸 との交点 P ・ は 3 色分光 法で得られる第 1 種類の 測定値を求めるのに用い られる Y ı であり、 交点 P s はその第 2 種類の測 定値を求めるのに用いられる Y 2 である。

第 4 図の曲線 L 4 , L 5 , L 6 はいずれも精密 3 色分光法の場合の曲線を表わす。 L 5 は式(25') の ∑ F i < 0 である場合、 L 6 は ∑ F i > 0 で 特開昭56-33518(8)

これを応用した。色分光法において実効波及間に特定の関係を選定した場合に於ても、実際に製造された実効波及を用い製造顕差を補止することが出来る。又、これらの測定法によると、完全風体の分光放射束発散度が最大となる波及より及放及個での特質は初めに述べた2つの測定法より良い。

次に、同一の被測定物についての測定値が3色 分光法と精密3色分光法とでどのような差違が生 じるかについて説明する。

式 (25') において $\prod_{i=1}^{\infty}$ Fi=0 とおくと、完全 無体の分光放射束気散度をウイーンの放射式で計算するのと同じになる。式 (22) で $T \ge 0$ である ことから $y \ge 1$ なることを考慮すると、式 (25') は式 (32) となる。

$$Y = exp \frac{C 2 \alpha}{T}$$
 (33)

式 (32)は完全黒体の分光放射東発散度をウィーンの放射式で求める m 色分光法において、実効波

-8د-

ある場合を表わしている。 L (は $\sum_{i=1}^{\infty} Fi = 0$ である場合を表わしている。 曲線 L 4 と 換軸 E の交点は原点及び曲線 E 0 の 使軸 E 0 交点である。

精密 3 色分光法では一般的には $\sum_{i=1}^{R}$ Fi > 0 であるから m=3 とする式 (25') の解は曲線 L 5 又は L 6 と 検軸 との交点として求められる。この解を求める初期値として交点 P 6 及び P 5 を用いて反復式 (30) に L 9、例えば交点 P 6 及び P 7 の値を得る。

次に、分光放射率を突効波及の一次整式で近似した場合に、或る実効波及に対する近似分光放射 率が真実の値とは異なっている場合にどの位の側 定関差が出るかを第1図を用いて説明する。

実効液長 A 1 . A 2 . A 8 に対する分光放射率 4 1 . 6 2 . 6 8 が 第1 図の直線 L 上にあるものと見做したが、もし実効放長 A 2 に対する真実の分光放射率 6 。が座像 P 2′の 如き関係にあるものとすれば、気(5) 及び(7) は

$$X_{2} = g_{2} \epsilon_{0} C_{1} \lambda_{2}^{-5} \epsilon_{XP} \frac{-C_{2}}{\lambda_{2}T}$$
(5')

-19-

特際昭56- 33518(9)

 ϵ_1 ($\lambda z - \lambda s$) + $\delta \epsilon_s$ ($\lambda s - \lambda s$) + ϵ_s ($\lambda s - \lambda s$) = 0(7')

と表わされるべきである。但し、式(7')Kかいて、 d e . = e z である。

式切および切を用いて得られる3色分光法の測 定値に。は次の如く毎正されねばならない。

第1種類の測定質については

とし、第2種類の測定値については

としなければならない。但し、 $\omega=\frac{X+X*9^{\frac{2}{2}}\lambda_1^4\lambda_2^4}{X_2^2*9^{\frac{2}{2}}\eta_1^2\mu_2^4}$ である。このことは3色分光法では剛定誤差が出やすいことを表わしている。

続いて、温度の測定値に対して分光放射率の遇 退退差が与える影響について説明し、更に従来の 2 色分光法でどの様な調差を生じるかを説明する。

-71-

色し、 t ≒ t , ならば、 灰色と見做したことによる 異遠は次の 欲になる。

$$dTo = -\frac{To^2 \lambda_1}{2\alpha Cz\lambda_3} dt$$

$$= -\frac{To^2 \lambda_1 (2\lambda_1 - \lambda_2)}{2Cz(\lambda_2 - \lambda_1)} dt \cdots (37')$$

式(37') は特別を場合即ちょ。=® 目いかえれば メミ=2メ! の場合には誤差を生じない。 3 色分光法に於て式例の関係を保ちつい実効波及 ** を無限大に近づけ、その極限として実効波及 ** に対する分光を無途味でものとなすことで存在する2色分光法は、非常に特殊を2色分光法である。

貫いかえれば、非常に特殊な復効被長(↓ 2 = 2 ↓ 1) で分光する 2 色分光法は、契効放 及 ↓ □ が、 0 から無限大迄の値をとり得る本発明の 3 色分光法に含まれ、式(8 "") の関係に実効放長を選択する 3 色分光法となる。

$$\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} = \frac{1}{\lambda_2} \tag{8 "'}$$

第1 図に示すように分光放射器を実効波径の一 次整式で近似した場合において

$$t = \frac{\lambda_3 \epsilon_1}{\lambda_1 \epsilon_3} \qquad (36)$$

で表わすと

となる。

御定値について t = t 。 と たるときの 温度の 測定値を T 。 で あつたとする。 t の値が t = t 。 + d f で 表わされれば ならないとすると、 t = t 。 + d t における 温度の 測定値 b T 。 + d T 。 と 変わつて来る。この 温度 測定額 差 d T 。 は 式 (9) か 5

$$A T \circ = -\frac{T o^2}{2\alpha C_2 t_0} A t$$
(37)

として求めることが出来る。

 $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_3$ と見敬して測定する場合、即ち被測定物を灰色と見敬して測定する場合、式(36) から $t_0 = \frac{\lambda s}{\lambda_1}$ となる。もし被測定物が着

-32-

次に、式(32)の左辺をG(Y)とおきm=4として分光放射率を実効波長の2次整式で近似する4色分光法で得られる測定値のためのYと、3色分光法で得られる測定値のためのYとの比較を第5 図を用いて説明し、更にこれ等の測定法と、2色分光法とではどの様を差異が生じるかを説明する。

第5 図において、機軸にYをとり、縦軸に式(32)の 左辺で表わす G (Y)をとつて示す。曲線 L 。は 3 色分光法の場合を示し、これは第3 図の曲線 L 。と同じである。曲線 L ・は 4 色分光法の場合を示す。

曲線 L o は機舶と点 P o 及び P o で交わり、曲線 L r は積舶と点 P o , P io 及び P ii で交わ

-34-

特開昭56- 33518(10)

る。曲線し,が極大点となるときの機座環P12及び億小点となるときの機座環P12 は上述のC(Y)をYについて数分しそれを等とおいて解けば求めることが出来る。

$$\bar{F}_{i} = (-1)^{i-1} C_{i-1} \frac{X_{i} g_{i}}{X_{i} g_{i}} \left(\frac{\lambda_{i}}{\lambda_{i}}\right)^{i-m} ... (39)$$

式(38) 及び(39) 化おいてm= 4 である場合の式(38)の根即ち張小値に対する横座僚の点 P 1 2 の値Y 1 及び極大値に対する横座標の点 P 1 2 の値Y 2 は夫々、

$$Y_{1} = \frac{X_{2} g_{1} \lambda_{2}^{\frac{3}{2}}}{X_{1} g_{2} \lambda_{1}^{\frac{3}{2}}} \left\{ 1 + \sqrt{1 - \frac{X_{1} X_{3} g_{2}^{\frac{3}{2}} \lambda_{1}^{\frac{3}{2}} \lambda_{3}^{\frac{3}{2}}}{X_{2}^{\frac{3}{2}} g_{1} g_{3} \lambda_{2}^{\frac{3}{2}}}} \right\}$$

$$Y_{2} = \frac{X_{2} g_{1} \lambda_{3}^{\frac{3}{2}}}{X_{1} g_{2} \lambda_{1}^{\frac{3}{2}}} \left\{ 1 - \sqrt{1 - \frac{X_{1} X_{2} g_{2}^{\frac{3}{2}} \lambda_{1}^{\frac{3}{2}} \lambda_{3}^{\frac{3}{2}}}{X_{2}^{\frac{3}{2}} g_{1} g_{3} \lambda_{2}^{\frac{3}{2}}}} \right\}$$

-35-

..... (40-1)

であるが、一般的には $k = \frac{\lambda^2}{\lambda_1^2}$ であつて、 2 色分光法の測定値とは一致しない式 (40-1) 及び式 (40-2) 化て得られる Y の 値は、式 (25) を解く場合の初期値に利用することが出来る。

以上の設明までは分光放射率及び鬼妄の測定について述べて来たが、その測定技法を分光反射率及び分光透過率の測定にも用いうることを設明する。

分光放射電 ε 1 である光源からの放射束が分光 渡過率 Γ 2 なる媒体中を伝播して分光反射 電 A 2 る被剛定物で反射され、分光透過率 Γ 3 なる媒体 ・中を伝播して砌定桜酸にて後出される。

光原の選定をTとし、完全無体の分光放射東発 被変をブランクの放射式で求めるものとし、測定 後、プランクの変射式で求めるものとし、測定 後、プランイルタの実効液長、分光ゲイン及び検出 値をた々々、ター及び×とすると、検出値×は

$$X = 91 \text{ sol}_{L} \epsilon_{L} C : \lambda^{-5} (\exp \frac{Ct}{\lambda T} - 1)^{-1}$$
..... (41)

となる。こうて

Y : の値を示す点Pi : は Y : の値を示す点 Piz より大きく、点Pi : は 正又は O の範囲にあ

として求められる。ちょうとう。

る。式 (9')を考慮すれば、点 P 6 は点 P 12 と 点 P 12 との間にあり、点 P 4 は点 P 18 よりも大き い領域にある。

曲 線 L 。 の最小値を与える点 P 。 の Y の値を Y 。 交点 P 。 の Y の値を Y 。 、 又、式 (32) に 於 て 特 に m = 2 と か く と 2 色 分 光 法 に 相 当 す る が 、 こ の 場合の式 (32) の 根 の Y の 値を Y 。 と す る と 、 夫 々

$$Y = \frac{X z g_{1} \lambda_{2}^{4}}{X z g_{2} \lambda_{1}^{4}}$$

$$Y = \frac{\tilde{X} z g_{1} \lambda_{2}^{4}}{X z g_{2} \lambda_{1}^{4}} k$$

$$Y = \frac{X z g_{1} \lambda_{2}^{4}}{X z g_{2} \lambda_{1}^{4}} k$$

$$Y = \frac{X z g_{1} \lambda_{2}^{4}}{X z g_{2} \lambda_{1}^{4}} \cdot \frac{\lambda z}{\lambda_{1}}$$

として求められる。

式 (40-2) 化於て $1 \le k \le 2$ であり、 $1 < \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$

-36-

$$X = g r_B C i \lambda^{-6} (exp \frac{C^2}{\lambda T} - 1)^{-1} \cdots (41')$$

となる。

式(41')を式(21)のように変形すれば、式(21)の左辺のと;をrz に変えた式と同じ式になる。従つて、分光放射率での測定法を用いてrz を測定し得る。

又、分光透過事の測定における測定装置まで心 数式モデルは全く同じであり、従つて上述の分光 放射率を分光透過率に健き替えるだけで、分光透 過率は測定し得る。

-37-

技開昭56- 33518(11)

上記までに設明した御定法を実施した御定委権を以下に説明する。

第6図は、第1の実施例の分光放射率測定接置 1を示す。この装置1は温度放射をしている被測 定物(光源)2からの放射束3を少なくとも3(n≥3)種類以上に分光する分光光学系4と、分 光光学系4で分光された分光放射束4dを電気的 デイジタル量(後出血)に変換する変換手段5と 計算接流6とから機取されている。

被測定物2は温度未知の完全黒体2 a を覆う分 光放射名未知の輝2 b から成る。

分光光学系4は集光器4 a、 実効波長を異にする少なくとも3(n≥3)種類以上の分光フイルタ4b及びフィルタ4bを切替える切替器4 cから収る。

変換手段 5 は光電変換器 5 s 、 A - D 変換器 5b から成る。

計算装置 6 は変換手段 5 からの電気的デイジタル 量の各々を実効波長別に記憶し、これに加えて 調定装置 1 の常に知り得る管理状態にある値例え

-39-

表わす式のm - 1 ケの未知量を、上述の3 色分光 法,3 色分光法を応用したn 色分光法,精密m色 分光法又は精密m 色分光法を応用したn 色分光法 により解いて、被測定物の温度及び分光放射率を 得る。

このような測定において、被測定物の分光放射 都自体に従来のような条件を設けず、近似ではあるがm-1の自由変をもたせて表わしているから、 どのような分光放射率を有する被測定物即ち灰色 体でも有色体でもその温度を正確に測定し得る。 被測定物の分光放射率の近似に実効波長のm-2 次式で近似すると計算が簡単化する。

又、分光光学系4のフイルタの実効放長間を上述した式倒,(8') ,(8') 又は(8'')の如き特定の関係に適定して構成すれば、この適定をしなくとも簡単化された計算処理は更に著しく簡略化しうる。

更に、被測定物の分光放射率をm-1の自由度をもたせて没わしているので、被測定物以外の測定例をは特別の光限の測定を必要としない。

ばフイルタ4bの透過率、A-D変換器5bのゲ ……イン等を総合したゲイン8、実効波及よの各々、並びに光学定数C1及びC2をデイジタル量で記憶する記憶手段と、Cの配憶手段から所要数例えばm(n≥m≥3)個のデイジタル量、9、 人、並びにC1及びC2を得る一方、得られたm個のデイジタル量によつて光源2の温度及びmケの分光が射率の間に1つの束縛条件を設けてm-1自由度とした分光放射率を算定する計算手段を含む。

このように構成される分光放射率測定装置により被測定物の分光放射率は次のようにして測定される。

被測定物 2 からの放射束 3 は分光光学系 4 において分光され、その分光放射束 4 d は変換手段 5 により 10 気的ディジタル量 (検出値)へ変換される。

とのデイジタル量は上記記憶手段に実効波長別 に配憶される。

これに直続して、後出値の一部又は全てを用いて放射束3の温度及び放長に対して分光放射率を

-40-

又、本発明の測定法によれば、疑似光源即ち何 じ色温度にある光源を識別することが出来る。

温度は測定接趾内の対物レンズのくもりや着色の影響なく測定し得る。

このような測定装置に各種物質の既知の分光放射率を予め用意しておけば、これらの既知の分光放射率と測定した分光放射率との相関を調べることから、被測定物の組成分析を行うことが出来る。

これに加えて、被測定物の温度放射を利用する ことから、暗闇の中にある被測定物の組成分析も 闭像にして行える。

次に、第7図を用いて第2の実施例の分光放射 率測定後度1′を説明する。

この実施例における被測定物 2 ′ 、分光光学系 4 ′ 、変換手段 5 ′ 及び計算装置 6 ′ は第 1 の実 施例に対して次のように変形されている。

被測定物 2' は太陽 2' a からの放射束 2' a を受ける物体 2'b によつて構成され、分光光学系 4' は走査鏡 4'a と、走査鏡 4'a の回転舶へ連結されたモータ 4'b と、モータ 4'b の回転軸へ連

-41-

- 42-

持開昭56- 33518(12)

変換手段 5'は ブリズム 4'h で分光された分光 放射束 4'i の名々に設けられた実効波及毎の光電 変換器 5'a、光電変換器 5'a 毎に設けられた増幅 5'b、増幅器によつて適当及値とされたアナロ が進を一時貯えるサンブルホールド回路 5'c と、 増幅器 5'b からのアナログ量がタイミング制でサンブル ではたサンブル値の名々をタイミング制御器 7 からのマルチブレキサー同期信号によつて各別に

-43-

しその他の确定過程は全く同じであるからその説 明は省略する。

その作用効果も又、上記相違点を除き、同じで あり、その説明も省略する。

又、ブリズムを可動にし、1個の光電変換器を 用いて各検出値を得るための実効波長の切替をプ デイジタル化して後述のメモリ 6'a へ送るマルチプレキサーと A - D 変換器 5'd とから構成されている。

この装置においては、物体 2'b が走査され、その分光放射束 4'j が並列に定気的アナログ量に変換され、追列的なデイジタル量化され、タイミング制御器 7 の制御の下に御定値を求め得るように構成された点においてのみ、第1 の実施例と相違

-44-

リズムを動かして切替えるように構成してもよい。 この技法は上述のように回折格子、干渉フィルタ を用いる場合にも採用しうるものである。

第6 図及び第7 図のいずれの実施例の分光放射 審測定接壁は上述した測定法での説明において述 べたように、分光反射率については若干の算出処 理の修正をし、又分光透過率については同じよう にして夫々の測定に用いうる。

次に、本発明により光源の温度測定に基づいて カラーテレビジョン装置の色補正を行う場合につ いて説明する。

-45-

特開昭56- 33518(13)

ックミラー 4" k で反射した青色光の一部を反射 する半透明流 4" n と、半透明鏡 4" n からの青色 光を壊光するレンズ 108 と、レンズ 108 から の青色光を青色像電気信号へ変換するイメージセンサ 118 と、ダイクロイックミラー 4" k を通過した緑色光の一部を透過する半透明鏡 4" L と、 半透明鏡 4" L からの緑色光を染光するレンズ 10Gと、レンズ 10G からの緑色光を緑色像電 気付けへ変換するイメージセンサ 11G と、イメージセンサ 11R 、118 及び 11Gからの各個 分でを後述する各別の掛箕器を経て変調、復調 3字加橋賃可路 12と、個路 12からの映像電気信号を受けるカラー受像質 13とは近来公知のカラー テレビジョン変数の内の、本発明を用いての色補 近に関係する部分を示す。

第8図に示されるカラーテレビジョン装置の部分の内、反射主義 4 "。 及び反射網鏡 4 " 「、 並びにこれより前の光路部分は第7図の分光光学系 4'の反射主義 4'。 及び反射關鏡 4' 「、 並びにその前の部分に対応し、ダイクロインクミラー

-47-

4 * j 及び 4 * k 、並びに半透明節 4 * L , 4 * m 及び 4 * n が第 7 図のブリーズム 4 ' h に相当する。従つて、反射主義 4 * e 及び反射副鏡 4 * f 、 その前の光路部分、並びにダイクロイックミラー4 * j . 4 * k 及び半透明鏡 4 * L . 4 * m , 4 * n は第 8 図における本発明の測定袋屋の分光光学系 4 * を構成している。

又、半透明流 4 * c 、 4 * m 、 4 * n の 失々に 対応する光確変換器 5 * a 1 、 5 * a 2 、 5 * a 8 、 並 びにこれらの光電変換器からのアナログ電気信号 3 * 加入 を直列的な電気的デイジタル量(検出値)に変換 するマルチブレキサーと A - D 変換器 5 * d が同 様に、第 8 図における本発明の測定装置の変換手 設 5 * を構成している。

> マルチブレキサーと A - D 変換 器 5 ° d からの 検出値の各々を受取る計算器 6 ° が第 8 図におけ る本発明の計算装置である。この計算器は上述し た計算処理をなして被写体光深の温度を算出し、 被写体光源の分光放射束発散度と希望する光源の 分光放射束発散度との比から赤色補正量,青色補

> > -41-

正 位、及び緑色補 正量を算出してその出力線 6 "R, 6"B及び 6"G上に送出する。

イメージセンサ11R 、118 、11Gの出力と変調、復調補正回路12との間にイメージセンサ毎に上述したように掛算器14R 、148 . 14 G が介設されている。これらの掛算器において各イメージセンサからの像電気信号と対応する出力を配て送られて来る補正量とが掛算され、各色に対応する掛算器即ち赤色掛算器14R 、 育色掛算器148 、 緑色 世野 器148 、 緑色 世野 器148 、 緑色 世野 器14G から夫々、 希望する光源である場合の赤色像電気信号, 育色 像電気信号, 緑色 像電気信号が線15R 、158 、15 G を経て変調、復調補債回路12へ送られる。 点線や11が付加した色補に部分を示す。

このよりにして、 カラーテレビジョン 装置に本 発明の 測定 装置を 超込めば、 被写体の 照明が 劣悪 で あつてもその 被写体を 不適 正な 色彩 で映 し出す こと はなく、 適 正な 色彩 で映像を映 し出すことが 出来る 即ち被写体の 照明の 劣悪さから来る 色蚕の 楠正を なし得る。 例えば、 夜間低い色 温度の即ち

次に、本発明の制定法を応用する際に、分光放射束像を一旦記録手段例えば写真で1イルムに記録 し、その読出し後の処理を上述したと同様になし た場合について説明する。

第9図は温度分布像又は租成像表示装置を示し、 点額枠 4 " は本発明における分光光学系を構成し、 この分光光学系 4 " からの各分光放射束像を各別 に配録する記録手段は 2 0 で示してある。

配録手段の分光放射束像の各座標の値を電気的

-48-

補開昭56- 33518(14)

デイジタル最(検出値)に変換する変換手会5‴ が点線枠で示されている。

変換手没 5 " から検出値を像の各座 傑 について 計算して福度 及び分光放射率の測定値を算出する 計算器 6 " を含み、配録像の全座機について得ら れた測定値を記憶するメモリ 21s . 受像管 21b 及びメモリ 21s の 各調定値を映像 電気信号へ変 換して受像管 21b 上に表示させるインターフェ イス 21c を有する画像解析装置 21 が点線枠で 示されている。

分光光学手段 4 " は 図示しない被測定物からの放射束 B を順次に分光するダイクロインクミラー 4""01 , 4""02 , 4""02 と、これらのダイクロインクミラーからの分光放射束を反射する反射鏡からの反射鏡からの反射鏡からの反射策を集束する対物レンズ 4""q1 , 4""q2 , 4""q2 及びダイクロインクミラー 4""03 か らの放射束を集束する対物レンズ 4""q4 とから成り、これらの対物レンズからの分光放射束像は配録手段 2 0 の対応する記録手段例えば写真フイルム 2 0 1 .

-51-

値(検出館)へ変換して送出するA - D 変換器 5^{mm} と、A - D 変換器 5^{mm} からのデイジタル値を 整額板に記憶する磁気テープ 5^mn とから構成されている。

このような写真フイルムの走資によつて発生されるアナログ電気信号は上述の如くタイミング制御器 5^ml からの、各座標走査と同期したサンブリ

202,204,204へ記録される。

この写真フイルムの全座標を走査し、各座標の 分光放射束を電気的デイジタル値へ変換して記録 する変換手段 5 ‴ は次のように構成されている。' 写真フイルムを周面上に添着するための回転ド ラム 5″a と、ドラム 5″a を回転させるモータ 5″b と、モータ 5″6 の回転軸に取付けられたエンコー グ 5‴c と、回転ドラム 5 ‴a 上の写真フイルムを照 射する光源 5″d 、この光原からの光を集光するレ ンズ 5^{'''}e 、及びレンズ 5^{'''}e からの光を電気信号に 変換する光電変換器 5‴1 を搭載した架台 5″g と、 架台 5^{'''}g を直線駆動する送りねじ 5'' h と、送りね じ5"bを回転駆動するモータ5"iと、モータ5"i の回転軸へ取付けられたエンコーダ 5‴j と、エン コーダ 5'"c及び 5"′; からの信号を受け、モータ制 御器 5"k ヘモータ駆動プログラム信号を送るタイ ミング制御器 5″ℓと、モータ 5″b 及び 5″i の回転 駆動を制御する前記モータ制御器 5″k と、タイミ ング制御器 5"4からのサンプリング信号を受けて 各座標からのアナログ信号を電気的なデイジタル

-52-

ング信号を受ける A - D 変換器 5"m においてディジタル値へ変換されそして磁気テープ 5"n へ配録される。

磁気テープ 5^{mn} から競出された各ディジタル値(検出値)は上述の面像解析装置 2 1 へ送られ処理されて、被測定物の温度分布像、又は被測定物の分光放射率及びその温度と、既知の物質のそれらとの相関(これは計算装置 6^{mm} にかいて処理される。)から被測定物の組成像が受像管 2 1 b 上に表示される。

以上説明したところから明らかなように、本発 明によれば、次のような効果が得られる。

- ① 分光放射率を正確に測定し得る。従つて温度 の測定も正確となる。
- ② 被測定物の分光放射率にm-1自由度をもたせて測定するのでどのような分光放射率を有する被測定物の分光放射率も測定出来、従つて灰色体だけでなく有色体の温度も正確に測定出来る。.
- ③ 分光放射率を実効波長のm-2次整式で近似

-53-

特開昭56- 33518(15)

すると、 m 元連立無理方程式が、 1 元無理方程 式に変形出来で、計算が簡略化される。

- 少効波長間に特定の関係が成立するようにフ 1 ルタを選定すれば分光放射率を実効波長のm - 2 次繋式で、近似することにより簡単化され た計算処理が更に著しく簡略化される。
- (5) 被測定物以外の測定例えば特別の光源を必要としない。

- ② 各種技術分野例 たば、上空からの地表列定、 「好内區度 脚定、鋼板性状 脚定、コークスの含有 水分 測定、映像の色補 正等への応用性が高い。 4. 図 面 の簡単 な 説明

第1図は本発明の3色分光法の説明に用いる実 効波長対分光放射率のグラフ、第2図は3色分光 法で得られる測定値が存在する領域を示すグラフ、 第3図は3色分光法を応用したn色分光法の説明

-55-

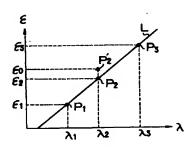
特許出願人 石川島播磨重工業株式会社

代理人弁理士 絹 谷 倩 堆

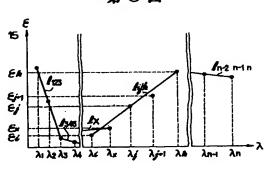
6 , 6′ , 6″ , 6″ は計算装置である。

-5-6-

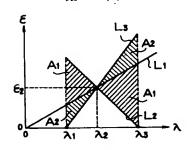
第 1 図



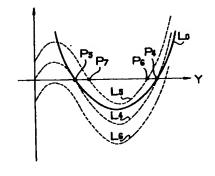
第3図



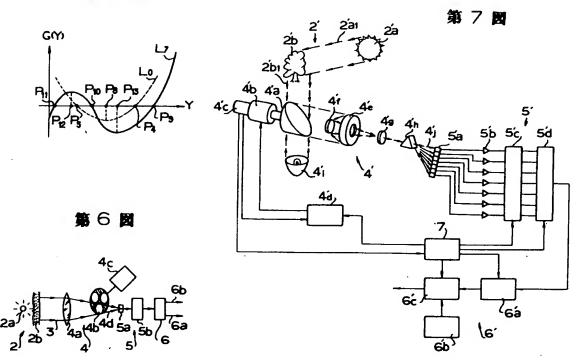
第一つ 関



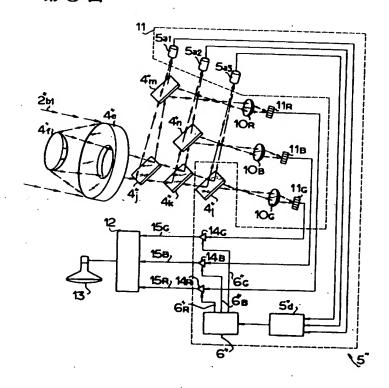
第 4. 图







第8図



第9図

